
Microscop electronic de baleiaj cu fascicul focalizat de ioni (SEM-FIB)

I.D.: 92998845

Data publicarii	29.01.24	Coduri CPV	38511100 51430000 79632000
-----------------	----------	------------	----------------------------

Descriere: Scopul acestei proceduri de atribuire este achizitionarea unui „Microscop electronic de baleiaj cu fascicul focalizat de ioni (SEM-FIB)” pentru realizarea de studii de microscopie electronica de inalta precizie, de structurare cu fascicul de ioni, de realizare tinte micro- si nanostructurate prin litografie cu fascicul de electroni si studii de inalta rezolutie de spectroscopie de raze X pentru caracterizarea suprafetelor si a compozitiei elementare (inclusiv contaminare cu elemente usoare) a materialelor si a tinte solide fabricate si caracterizate in cadrul Laboratorului de Tinte pentru experimentele cu laseri de mare putere.În temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici interesați vor solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu până la 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare adresate de către operatorii economici, în a 12-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
